### Дисциплина электроника Лабораторный практикум №2

# по теме: «Исследование характеристик и параметров полупроводниковых диодов»

Работу выполнила:

студентка группы ИУ7-34Б

Татаринова Дарья

Работу проверил:

Оглоблин Д.И.

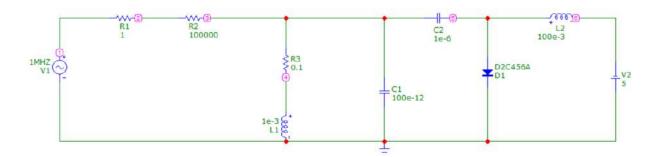
Цель работы - проведение экспериментальных исследований (натурных и модельных в программах схемотехнического анализа MathCad 15 и Micro-Cap 12) полупроводникового диода с целью получения исходных данных для расчёта параметров модели полупроводникового диода и внесение модели в базу данных программ схемотехнического анализа.

#### Часть 2

## ИССЛЕДОВАНИЕ ВФХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ НА МОДЕЛИ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Для заданного диода марки D2C456A, соответствующий моему варианту, проведя экспериментальное исследование поведения диода как управляемой электрической ёмкости и по результатам исследования получила параметры барьерной ёмкости диода.

Схема для исследования:



Задание параметров модели диода:

```
.model D2C456A D(Is=31.47f Rs=9.494 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=220p M=.5959

+ Vj=.75 Fc=.5 Isr=2.035n Nr=2 Bv=5.6 Ibv=36m

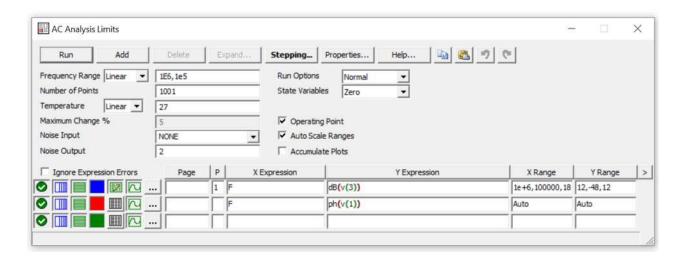
* Nbv=7 Ibv1=3m Nbv1=145

+ Tbv1=500u)
```

#### Пункт 1.

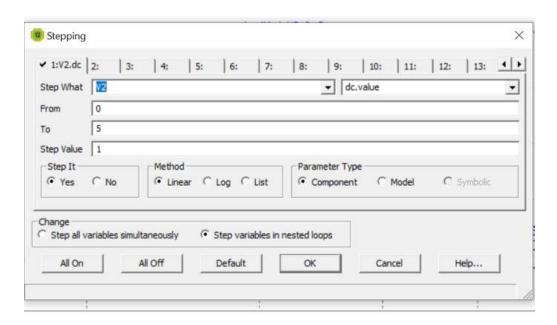
Определим по графикам резонансные частоты.

#### Настройка АС:

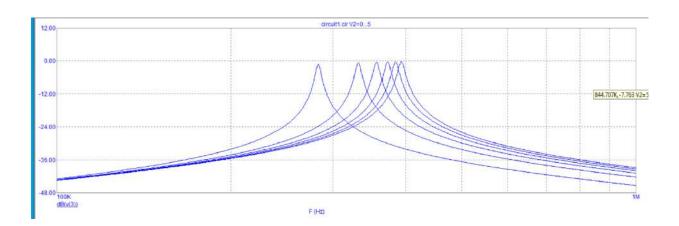


Воспользуемся многовариантным режимом анализа – Stepping.

#### Hастройка stepping:



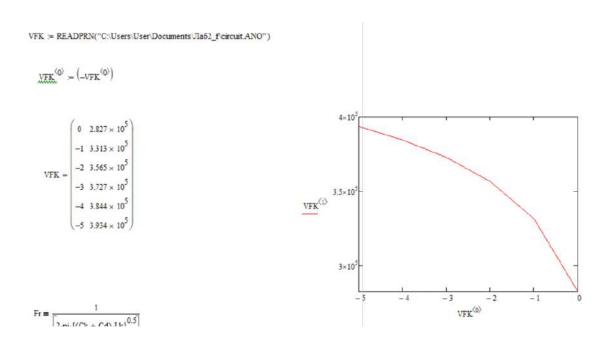
Резонансные кривые, соответствующие заданным значениям напряжения:



На вершинах резонансных кривых можно зафиксировать резонансные частоты.

#### Пункт 2.

Передадим данные о резонансных частотах параллельного колебательного контура при разных значениях напряжения смещения в программу MathCAD. Построим там график зависимости резонансной частоты от напряжения Vvar.



*Пункт 3*: построение вольтфарадной характеристики полупроводникового диода.

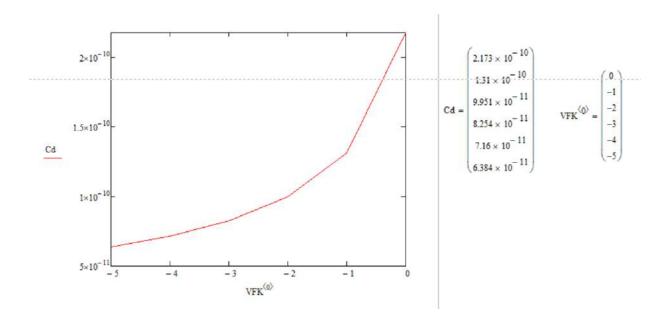
Поскольку резонансная частота определяется по формуле Томпсона, из этой формулы можно вычислить значение ёмкости диода для напряжения управления:

$$Fr = \frac{1}{\left[2 \cdot pi \cdot \left[ (Ck + Cd) \cdot Lk \right]^{0.5} \right]}$$

$$Lk := 10^{-3} \qquad Ck := 10^{-10} \qquad pi := 3.14 \qquad Fr := VFK^{\langle 1 \rangle}$$

$$Cd := \frac{-\left( Ck \cdot Lk - \frac{1}{4 \cdot Fr^2 \cdot pi^2} \right)}{Lk}$$

Итоговая вольтфарадная характеристика:



Пункт 4: расчёт параметров барьерной ёмкости диода (CJO, M, VJ) и сравнение с параметрами модели диода из архива.

Расчёт барьерной ёмкости по формуле  $Cd = CJO \left(1 - \frac{U}{VJO}\right)^{-M}$  с помощью вычислительного блока Given-Minerr (значения Cd и U были взяты с помощью трассировки в точках графика, близких к его «изгибу» или расположенных на нём):

#### Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы я научилась исследовать ВФХ полупроводникового диода на модели лабораторного стенда в программе Місто-Сар 12, провела экспериментальное исследование поведения диода как управляемой электрической ёмкости и по результатам исследования получила параметры его барьерной ёмкости. Полученные результаты незначительно отличаются от тех, которые написаны в спецификации моего диода (модель D2C456A).